# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

# Pate... Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

59152672

**PUBLICATION DATE** 

31-08-84

APPLICATION DATE

: 19-02-83

APPLICATION NUMBER

58026850

APPLICANT:

SEMICONDUCTOR ENERGY LAB CO

LTD:

INVENTOR:

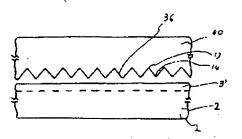
YAMAZAKI SHUNPEI;

INT.CL.

H01L 31/04

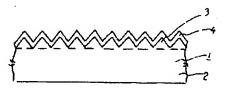
TITLE

PHOTOELECTRIC CONVERTER



(A)

(3)



ABSTRACT :

PURPOSE: To improve the photoelectric conversion efficiency of a light emitting surface side by forming sawtooth-shaped uneven surface of the main surface of a light transmission insulating substrate, thereby increasing the surface area to form a long optical path to a light.

CONSTITUTION: A base material 40 is arranged upward, a pressure is applied as a stamp to press on a glass plate 2. Then, since an insulator 3' is temporarily baked only, it is deformed by this pressure as in the shape of the base material to have a sawtooth-shaped uneven surface. Then, to vitrify the insulator 3' on the surface, it is heated. The main surface of the substrate 1, has an angle of 70° or near 70°. A CTF which forms the first electrode by an LPCVD method or a PCVD method on the surface of the recess 14 and the projection 13. For example, to form oxidized tin, SnC<sub>4</sub> and air of oxide gas are mixed, and a substrate is placed in a reaction furnace. When this substrate is heated and reactive gas is flowed, the mean free stroke of the reactive gas increases under the reduced pressure, and oxidized tin film may be formed uniformly on the oblique parts of the sawtoothed surface.

COPYRIGHT: (C)1984,JPO&Japio

# (B) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ◎公開特許公報(A)

昭59-152672

f)Int. Cl.³H 01 L 31/04

識別記号

庁内整理番号 7021-5F ❸公開 昭和59年(1984)8月31日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 9 頁)

## **匈光電変換装置**

②特

願 昭58—26850

**②**出

昭58(1983)2月19日

加発 明 者

至

山崎舜平

東京都世田谷区北島山7丁目21

番21号株式会社半導体エネルギ ー研究所内

切出 願 人 株式会社

株式会社半導体エネルギー研究

所

東京都世田谷区北烏山7丁目21

番21号

期 知 智

1.発明の名称

光型变换装置

### 2.特許請求の範囲

- 1. 透光性基板の主面上に、70またはその近傍の 角度(望み角)の部状要価を有する酸化珪素 またはその混合物を主成分とする透光性絶縁 物、または酸化インジューム、酸化スズまた はその混合物を主成分とする透光性導致よ りなるプロッキング層と、該ブロッキング層 上に透光性導動膜よりなる第1の電極と、該 電極上に光照射により光起電力を発生させ得 る非単結晶半導体と、該半導体上に第2の電 極とを設けることを特徴とする光電変換装置。
- 3. 特許請求の範囲第1項において、鋸状の裏面

を有する選光性絶縁物は、そのピッチを0:1 ~10人を有することを特徴とする光電変換数 置。

- 4.特許財政の範囲第1項において、螺状の表面 を有する選光性<del>経験物</del>は、三角形、矩形また はスダレ状の表面形状を有することを特徴と する光電変換装置。
- 3.発明の詳細な説明

本発明は、透光性基板上の70またはその近傍の 角度の鋸状の投面を有するプロッキング層上に透 光性現電製よりなる第一の電極と、該電極上に門 NまたはPN接合を少なくともひとつ有する、光照 射により光起電力を発生する非単結晶半導体と、 該平導体上に第二の電極(裏面電極)を有する光 電変換装置(以下PVCという)に関する。

本発明はこの送光性絶縁基板の主向に選状の凹凸要面を有せしめることにより、その要面積を大きくし、光に対しては長光路となり、キャリア特にホールに対しては英質的に短光路とならしめることにより、光照射光面側の光電変換効率を向上

#### 特開昭59-152672(2)

させることを目的としている。

本発明はかかる鋸状の凹凸を有せしめるため、特にその鋸状の角度を70またはその近傍(+25-15<sup>\*</sup>以内)を育し、益板と透光性導電脚である第一の電極の反射防止線との界面に入射光が少なくとも2回照射されることにより、その界面での反射を少なくすることを特徴としている。

本発明はかかる凸部/凹部は模略 1 となり、かつそのピッチは0.1 ~10 × (高低差は0.05~7\*)であることを目的としている。

このようにすることにより、入射光側炎而での照射光を複反射せしめることにより、透光性落板上の第一の電極を構成する透光性導電膜(以下CTFという)と半導体との界面での反射を少なくし、加えて蒸板とCTFとの界面での反射総量を少なくすることができる。その結果入射光の反射量をこれまでの20~30%より5~8%にまで下げることができるようになり、そのため光電変換装置としての変換効率を10~15%も向上させることができ

本発明は透光性基板を単なるソークガラスまたは白板ガラスとするのではなく、その機械強度が3~5倍も大きい化学強化ガラスを用いることにより、厚さ0.65~2.2mm と輝い基板を用いたことを特徴としている。

一般に化学強化に用いられるガラズ表面より20~30月の深さに含浸させたカリューム等のアルカリ金属が、光電変換装置の完成後CTF内に加散してCTFの電気伝導度を下げ、ひいては信頼性を低下させてしまう。

本発明はこの欠点を防ぐため、この化学強化ガラスと第1の重極のCTFとの間にカリュームに対してロッキング(マスク)効果を有する酸化珪素またはリンガラスまたはこれらの混合物よりなる絶縁被膜、またはこれら絶縁物層上に酸化インジューム、酸化スズまたはこれらの混合物を平均膜厚0.1~5の厚さに投け、さらにこの絶縁物または導電物に鋸状の凹凸を有せしめてブロッキング層としたことを特徴としている。

さらに本発明は半導体中に入射した光の短波長

での母子効率を削上させることを特徴としている。即ち、500nm 以下の短波長に対する光路を長くし、かつこの光励起で発生した電子・ホール対のうちの一方特に好ましくはホールのドリフトする拡散長を短くすることにより、キャリアのライフタイムより十分短い時間にCTFを到達せしめることにより、その母子効率を400nm にて従来の60%、500nm にて80%であったものを、400nm にて85%、500nm にて95%にまで高めることができた。

これらの効果が複合化して従来の構造ではANI (100mH /cm) の照射下で 7 %までしか得られなかったものを、一気に10.2~11.5%にまで高めることができた。

本発明は(100 )面またはその近傍の面(一段に(11 n)面を有しn > 3 例えばn = 5 においては(115 )であるをもって近傍とする)好ましくは(100 )面を有する理楽単結晶の裏面をAPW(エチレンジアミン、ピロカテコール、水の混合液)によりエッチングをすることにより V 型湖 (V 型海の角度は70.5 c なる)を有する、即ち70°

またはその近傍の角度の観状表面を有する母材 (ここでは単結晶珪素)を作り、この透光性基板 状の絶縁物または絶縁物上の導電物または導電物 を鋸状に変形するための「型」として用い、この 絶縁物を透光性基板と一体化して作ることにより、 基体自体が鋸状の裏面を有するとともに、その凹 凸はすべてが概略同一形状の鋸状を有せしめた選 光性基板(基体)を形成したものである。

さらに本発明はかかる個状の主面上にその後工程を健子ピーム総省法、スプレー法、プラズマ気相法 (PCVD法という) または滅圧気相法 (LPCVD法という) を用いて、この第1の電極を模成する CTF を形成し、さらにこのCTF 上に非単結晶半導体膜を形成させていることを特徴としている。

従来PVCは第一図にその段断面図を示すが、平 坦な裏面を有するガラス基板(1)上にCTF(4) をJTO、SnO(等を、電子ビーム蓄着法またはスプレー法で、1 層または2 層に形成することが知られている。このCTFをスプレー法で形成する場合 JTO(酸化インジューム酸化スズ化合物)を1500

### 特問昭59-152672(3)

~2000 Å の平均厚さに形成し、さらにこの上面に 酸化スズを200 ~500 Å の厚さに形成する。すると このCTPの要面は0.3 ~0.7 μの平均粒径を有する 凹(14)、凸(13)(但しその高低差はその粒径 の高 ~ 1 / 10程度の200 ~500 Å しか生じさせることができない)を概成させることができる。この ため半導体即ちP型半導体例えばSixCm(0 < x < 1)(6),1型半導体(7),N型半導体(8)よ りなるP1N接合を有する非単結隔半導体(5)を 税間して設け、さらに第二の電極を形成する時、 入射光(10)を半導体中で(21)のごとくに若干 曲げることが可能である。

しかしかかる従来例においては、平坦な衰骸を有する透光性基板 (3)上に単にスプレー法によるディポジッションのクラスタでできた凹凸衰節のなめらかな鱗状 (電子顕微鏡でみると魚の鱗のごとき形状を有するため鱗状という)の曲面を育するのみであり、まった(不十分なものであった。

このためさらにこの形状を積極的に用いること が求められている。さらにかかる従来方法におい ては、基板 (3)、CT P (4)界面での反射 (20) に対してまったく有効でないことが判明した。

かかる従来方法ではその光電変換効率 (以下車に効率という) は7% (7~7.9 %) までであり 最高7.93%までしか得られなかった。

本発明はかかる長波長光を乱反射させることにより、600nm以上の長波長光の量子効率を高めるのみでなく、短波長光を育効に用い、加えて基板一CTF界面、CTF - 半導体界面での卸折率の差による反射を複反射せしめることによりさらに短波長光による光路長/キャリアの拡散程を従来の値1より1.5~7にまで高めたことを特徴としている

特に300 ~500nm の短波長光は半導体中で2000 Aまで90%以上が光吸収されて光電変換するが、このうちのキャリアであるホールは平坦面電極(4)にまで到達することができない。すなわち光路長(オプティカルレングスOL) / キャリアの 拡 限長(ディフュージョンレングスOL) 即ち〇 / D 1 においては、光励起されて発生したキャリア

はその光が使入したと同じ侵さを電極まで拡散しなくてはならない。

しかし本発明においては、この O / D = 1.5 ~ 5 一般には 2 ~ 3 とすることができるため、結果としての 300 ~ 500 n m における量子効率を向上させることが可能となった。

第二図は本発明のPVCのたて断面図を示している。図面において選光性基板 (2) はここではガラスを用いた。

即ちガラス板 (2) は0.65~2.2mm の厚さを有し、さらにその裴面近傍の20~30 M の深さにカリュームの如きアルカリ金属元業が添加された化学強化ガラスを用いた。

かかるガラス装板の厚さは、従来から知られる 3.3mm 厚さのガラスと同様の機械強度を有し、か つ軽量であるという特徴を有する。

しかし強化に用いられるカリュームかCTFに逆 拡散すると、このカリュームによりCTFの電気伝 導度が下がってしまうことが判明した。

このため凹凸の鋸状を有するプロッキング間は

同時にこのアルカリ金属のプロッキング効果をも 有せしめたことを特徴としている。

即ち化学強化されたガラス (2) 上に酸化理楽リンガラス、またはこれらの混合物を主成分とする透光性絶縁物、透光性導電膜または透光性絶縁物上の透光性導電膜よりなるプロッキング層 (3)を設けて蓋板とした。

さらにこの基板の主面は凸部(13)、凹部(14)の鋸状を有する絶縁物(13)からなり、その角度は70 またはその近傍(+25,-15 以内、55~95)を有している。さらに凸部の先崎部または凹部の底部は曲面(断面は円形状、曲率半径200~22)の要面を有している。またこのピッチ(凸部と瞬の凹部との距離)は0.1~10点(高低系は0.05~22))好ましくはピッチで低差は0.3~0.8μ(0.3~0.5μ)または2~5μ(1.5~4μ)を有している。

さらにこの観状の裏面にそって第一の電極を構成し、反射防止膜も駆用したCTF(4)を 1500~2050Åの厚さとし、そのCTFの裏面は酸化スズを主成分としている。

## 特開昭59-152672(4)

かくすると結晶構造はアモルファスよりセミア モルファス半導体を育することができた。

さらに100~200Åの平均限さのN型の多約別または微結晶の珪素半導体(8)よりなるひとつのPIN接合を有する非単钠晶半導体(5)が設けられている。

この半導体は散素緩度5×10cm以下好ましくは5× 10cm以下を有せしめている。

さらにこの上面に第二の電極(9)をPCVD法、

LPCV D 法又は電子ビーム 落着技により第二のCT F (11) 例えばIT O を900 ~1300 Å の平均厚さ好ましくは1050 Å の厚さに形成し、その上面の反射用電極 (12) はアルミニュームまたは銀を主成分として設けられている。

かかる構造において得られた本発明の特性例を 第一図の従来構造と比較すると以下のごとくであ 。る。

	•	從來例	本発明
開放電圧	(V).	0.81	0.92
短格電流	(mA/cm) 1	13.9	18.9
此線因子	(%).	58.3	68.0 ·
変換効率	(%)	6.56	10.6

上記効率は面被1.05cm\*(3.5mm×3cm) において、AM1 (100mW /cm) の照射光を照射した場合の特性である。このことより本発明においては、従来よりも80%もその効率を向上させることができるという大きな特徴を有していた。

第三図は本発明の効果を示す原理図である。 図面においてガラス基板の主面が化学強化ガラス (1)上に鋸状の凸部 (13)、凹部 (14)を育するプロッキング程 (3)よりなる基板 (1)で

その基板 (1) の上面にCTF (4) 、 P 層 (6) 1 層 (7) 、 N 層 (8) よりなるPIN 検合を少な くともひとつ有する半導体 (5) 、 裏面電極 (9) を有する。

図面において、入射光(10)はブロッキング府(3) — CTF(4)界面にで第一の反射(20)をするが、再び他のプロッキング府(3) — CTF(4)界面に致り、第二の反射(23)をする。この二回の照射により、半導体中に(21)(21)の入射がおき、半導体中に95%以上の光を入射させてしまうことができた。 さらに基板協同(35)がAR処理(日本板ガラス社製)がなされたガラスであるため、反射は大気ーガラス界面(この全面にAB処理がなされている)を一般の5%より1%にまで実質的にすることができ、効果的であった。

この基板をその凹凸の螺状(鋸の歯状)の角度をすべて同じとし、その角度(30)を約70とするため、入射光はすべて二回入射することにより、 従来例のごとく制御された凹凸を有さない一部の みの入射光が乱反射するのに比べて、さわめて照 射光の利用効率が高いという大きな特徴を有する。

さらに本発明構造は、この螺状の形状がすべての場所で同じであるよう制御されているため、上下の理極間が製品のバラツキによりショートして歩留りを低下させることがないという他の特徴を有する。またCTF(4)に入った光はCTF-半導体界面で反射(22)しても結局より高い肛折率の半導体中(21)にはいりこんでしまう。

また半導体中では光励起によって発生した電子 (18) ホール (17) 対のうち、電子は凹部 (14) の中央部 (15) を辿って (最も安定なエネルギレベル) ドリフトし、第二の世橋 (9) に 取る。電子 (16) は拡散 最がホール (17) に比べて1000 倍もあるため、1 暦 (6) が平均0.3 ~0.9 例えば0.5 があっても、そのドリフト 監 間は 間 組 ない。

#### 特開昭59-152672(5)

さらにこの電子は展面 (9) の凹部 (14) に致る ため、そのドリフト距離を裏効的にさらに短くす ることができた。

他方電子の 1 / 1000程度しかないホールはそのドリフト距離が(27)ときわめて短いため、結果として再結合中心に開發され、消滅することがまぬがれる。このため O L / D L > 1 特に 2 ~ 10とする本発明はきわぬて度便なものであることがわかった。

すなわちこの基板の主面が鋸状を有することは、ホールにとっても電子にとっても、そのドリフト 良をともに短くすることができ、さらにその半導体(7)と電極(4)との接触面積を大きくする ことにより電極-半導体界面での接触抵抗を少な くすることができるという他の特徴をも有する。

さらにこの基板での凹凸の螺状変而が、プラズマCVDまたはLPCVDで作られる半導体 (4) の設面 (半導体 (7) - 電機 (8) 界前) をも合わせて同様の凹凸を誘発し、この凹凸値が500~5/2~般には0.2~2/4もの高低差を有するため、裏面で

の長波長光 (24), (24) の反射光 (25), (25) も その光路を乱反射により 艮くすることができる。このため裏面電極での凹凸は、結果的にさらにすぐれた効率の同上を促すことができる。特に600 nm以上の長波長光をより 長時間 (艮光路) 半導体中にとじこめておくことができ、艮波及領域での 最子効率の向上を促すことができた。

また基板(1)の鋸状(鋸の歯状)の角皮(33)は母材を(100)を有する珪素基板の角皮透析エッチを行うため、約70と一定であり、またそのピッチ(33)、高低差(34)を基板のすべてにおいてほぼ一様とすることができる。このため…部の凸部が極端に大きく、そこでの上下電極間のショートによる歩留り低下がないという他の特徴を有する。

この長波長光に関しては、第二関に示すごとく 裏面電極が裏面と間様に凹凸裏面を有し、さらに CTFと反射用電極とすることにより提波は光の乱 反射を促し、その反射効率を高めることができる という特徴を有する。

第4図は本発明のPVCを作るための製造工程を 示したものである。

実施例1

図面に従って本発明の実施例としての製造工程 を示す。

母材 (40) は (100) 面を有する珪素単結晶を もちいた。さらにこの上面を十分滑浄とし、自然 酸化物を除去した。さらにこの上面に選択的に酸 化珪素をドット状または網目状に形成させた。

ドット状に形成させるには、壁付法に川いられるガラス(酸化珪素ガラス)溶液を有機溶材例えばアルコールにて希釈して、スプレー法にて施散壁付し、各ドットがその大きさを100Å~0.3 M例えば500Åの半球粒とし、この粒間隔(ピッチ0.少~0.5 M例えば約2000Åとして形成した。さらにこれを500~600cの空気中で造成して酸化症素粒とした。

この後この遊成を経ても粒のない部分の10~50 人の厚さの酸化建業膜を1/10兆酸(非酸を10倍 の水で毎択したもの)にて除去していわゆる島状、 クラスタ状に酸化珪素膜を形成させて山発材料と した。

かくして選択的に酸化珪素のマスクが形成された珪素母材をAPWにて異方性エッチングを行なっ

四ち、例えばエチレンジアミン17cc、ピロカテコール3gr、水8cc の溶液中、約100C15C にで10分~1時間加熱し、窒素中でパブルすることにより、第4関(A)における時材(1)は(100)面(35)に対し、(111)(30)を有し、その内度(30)は70.5を得ることができた。(100)の方位が少しずれると、この角度は70.5よりもず70近傍の角度を有する。

さらにこのAPWを水洗した後、マスクの酸化珪素を乳酸液にて除去した。この後必要に応じてマスク部の平坦部を除去するため、0.1 ~2分APW液中にて再びエッチングをしてもよい。

次きに第一図においては、0.65~2.2mm の哼さのガラス板例えば1.1mm の厚さのガラス板(2) 状に、アルコール等の有機溶剤にとかした酸化症

特開昭59-152672(6)

業、リンガラス、またはこれらの混合物を0.1 ~ ♥の厚さ例えば2 の厚さに並付して並付超(3) を形成した。

ここでは東京応化社殿の溶剤 (OCD Si-11000 酸化珪素用) を用いた。

この酸化チタンはアルカリ金属のプロッキング 効果も考しく有していた。

実際には溶液を整付した後、スピナーにて10回 ノ分の速さで回転して数付形成した。

かくして絶縁物 (3) を形成した。.

さらにこの後、空気中にて100 ~300c例えば 150cにてベークを10~30分行い、アルコール等の 溶剤を気化して除去した。

この後、第4図(A)に示すごとく、母材(40)を上方に配設し、スタンプのように圧力をかけてガラス板(2)上に押しつけた。

すると絶縁物 (3<sup>3</sup>) は仮糖成がなされたのみで あるため、この圧力で変形し、足材の形状のよう に変形して鋸状の凹凸裏面を有する。

かくして第4図(B)を得た。

この後この裏面の絶縁物 (3') をガラス化するため、400~800°C例えば600℃の温度に加熱した。するとこの絶縁物のガラス化の際、体積が15~30%減少するため、凸部は母材よりも小さくなりその先端は丸みを帯びてくる。

この鋸状の表面をさらに鋭くするには耳材の列 度を70.5ではなく65~55とすればよい。

かくして選光性基板 (1) の一主面 (3) は郷状の凹 (14), 凸 (13) 表面を有し、かつその角度を70.5またはその近傍 (+25、-15。以内) にすることができた。

加えてCTF内へのナトリューム、カリュームの ガラス基板よりの含浸(逆拡散)を防ぐことができ、その結果CTFの透過率の減少、シート抵抗の 地加を防ぐことができた

第4図 (B) は透光性蒸板 (1) であってかつ その主面が70またはその近傍の角度を有するもの である。またこの凹 (14), 凸 (13) の表面上には

LPCV D 法またはPCVD法により第一の電視を構成するCTFを形成させた。

すなわちLPCV D 法においては、300 ~550cの温度にてInCl,とSnCl,または SbCl,とをインジュ・ムスズ、またはアンチモンの反応性気体としてもちいた。例えば酸化スズを作るには、SnCl,と酸化物気体である空気とを混合し、0.1~10 torr例えば1 torrに保持された反応炉中に基板を配置した。この基板を300~600c例えば450cに加無して前記した反応性気体を流した。かくすると誠圧下であるため、反応性気体の平均自由行程は大きくのの解説があるため、反応性気体の平均に酸化スズ膜を1000~3000Åの厚さに作ることができた。ITO(酸化スズが5%添加された酸化インジューム)においては、反応性気体として塩化インジュームを塩化スズと20:1とし同時に加えてもよい。

PCVD法を行う場合には、0.01~2 torrとし、LP CV D 法と同じ出発材料を室温~160cにて高周被例 えば13.5GNIIzにて加えた。

かくして鋸状鬼面に均一な膜厚にて作ることが

できた。このCTFはこの後400 ~600で例えば500で にて空気中での焼成(30分~3時間)をすること はその超気伝導度を高めるために行効であった。

この500℃でのCTF (4) の焼成の際、 転板ガラス (2) のカリュームをCTF中に逆拡散させないため、このブロッキング層 (3) はきわめて大きな効果を有していた。

即ちこの実施例ではシート抵抗値20~25.Q. 名 透過率95%を400~600nmの領域にて有せしめる ことができた。しかしこのプロッキング間のない 単なる化学強化ガラス上にCTFを制配した方法で 形成すると、カリュームの逆拡散により、シート 抵抗が70~150 % とロットバランキが大きくな り、かつその抵抗率も高くなってしまった。 加え て失透現象が要面での反射に加えて起き、 透過平 は70%しか達成できなかった。

かくして加熱ペーク工程において、ガラスより アルカリ金属の逆拡散をプロッキング階 (3) が 防ぐことができ、失遼、シート抵抗の増加を防ぐ ことができ、本発明はPVCとしての変換効率向上

#### 特開昭59-152672(ア)

に大きく寄与することができた。

なおCT F の形成にはCFBr を含むしたSnCLを酸化 物気体とともに400 ~600で例えば500でで1~3 torrで1000~2500人の伊さに形成してもよい。

さらにその後第4図(C)に示すごとく、プラスマ気相法により、シランとメグンを主成分としてP型のSixGx(0 < x < 1)を約100Åの厚さに形成した。さらにRikを0.5~1PPM添加してシランまたはRF人のシランの反応により公知のプラズマ気相法で平均膜厚0.4~0.84例えば平均0.54の厚さに形成した。この時非単結晶半導体(7)の裏前は凹凸の鋸状の曲前を有し、その高低差は0.1~0.24 近くになっていた。さらに N型半導体をPik/0.4 0.4 0.5 0.

この後第二のCTF (9) をITOを公知の電子ビーム整着法または第一のCTFと同様のPCVDまたは LPCVD法で900 ~1300が例えば1050がの平均厚さに形成させた。さらにこのCTF上に反射用のアルミニュームを主成分とする電極 (19) を真空監査 法またはTHA(トリメチルアルミニューム)を用いてLPCV D 法により形成させた。

かくのごとくして、第4図(C)の構造をえた。 この第4図(C)で得られた特性を略記すると 開放選圧0.92V、短緒超波18.9mA/cm、川線図子 61.0%、変換効率10.6%であった。

#### 実施例2

この実施例は実施例1と同様の工程で第4図に 従って示した。

しかし母材(40)の製造方法は以下のごとくつ にした。

また他の構造として、網目状またはスダレ状に 観状主節を形成させるには、以下のごとくとした。

すなわち網の幅0.3~5、矩形鋸歯またはクシ 状の鋸歯の開穴(ピッチ)は0.3~5×とし、この 網目(クシ目)は<110 >方向に配向させた。す なわち(100) 面の珪素基板の表面を潜かにした 後、1100 Cの酸素中で熱酸化して、500~1000 Å の厚さの酸化珪素膜を形成した。この後この上面 にフォトレジストを強付し、フォトエッチング法

にて網目状またはクシ状(スダレ状ともいう)のパターンを形成した。さらにこのレジスト膜をマスクとして、残御の酸化珪素膜を1/10 小酸にて除去した。かくして歯またはクシが<110 > に配向して、酸化珪素膜を形成した。

かくして(100 )基板の結晶方法を利用して、 矩形器歯またはクシ状の鋸歯構造の型を作ること ができた。

他は実施例1と同様に行った。

この方法においては、フォトエッチング工程を必要とする欠点を有するが、他方鋸歯の高低差が 実施例よりもさらに少なく、ほとんどない。

そのため上下電極間がショートする祭の製造歩留りの低下が全く見られず、85%以上を電車用の複合無積構造で有せしめることができた。

実施例3.

この実施例は変付層を導動性層としたものであ る。

即 51.1mm の厚さの化学強化ガラス上に第1 の 医付層を東京応化社製の溶剤 (OCD. Si-11000) に て0.1/1の厚さに形成した。

さらにこの壁付層のアルコール成分を除去した 後、第2 の箆付層を同様に東京応化社製(インジュ・ムフィルムまたはCG S)を用いて形成した。

この導電性整付層を形成し、同様にプリペー を200c、30分大気中にて行った。

かくして第 4 図 (A) の構造をうることができた。

この後の工程は実施例1と同様である。

本実施例においては、第1のCTFの・部をこの 鋸歯上の領域に構成するため、このCTFとしての 電気伝導度を実施例1が40~50 A/D であったも のを20~30 A/D に下げることができ、光電変換 装置としてのFF(曲線因子)を14%向上させることができた。

その結果、光電変換装置としての特性は、「別放電圧0.91 V、短格電流17.4mA/cm、山線闪子10%効率11.1%を得ることができた。

以上のことく、本発明によりガラス 基板内のナ トリューム等に対しては、第1 の整付設によりブ

特開昭59-152672(8)

ロッキングをしているため、CTFのシート抵抗の 低下は450~550c、大気中のベーク(CTFの過4 え化、高伝導度化に行効)は特性に対し全く観察 されなかった。

以上の説明で明らかなごとく、本発明は透光性 藝板上に据状の凹凸を作るため、凹凸要面を有す る母材をスタンプのごとくにしてカラス基板要面 のプロッキング層に転写せしめることにより、入 射光面側の基体(基板およびプロッキング層)を れ自体に凹凸要面を有せしめることができた。

なお本発明において、母材は(100) 面を有する珪素の鋸状板を用いた。

しかしステンレス板またはロールにダイヤモンド針にて「けがき」を与え、くし型、矩形または三角形に70またはその近傍の角度倒えば00に0.4~1.54例えば0.5ペピッチで作り、母材とすることはきわめて有効である。

本発明においてPINをひとつ有する半導体ではなく、PINPIN・・・・ PIN接合を有するタンデム 構造としても有効である。 また半導体はプラズマ気相法による注彙を主放 分とする非単結晶半導体とした。しかし $SixGo_{a-4}$ (0 < x < 1)  $SixSn_{1-4}$ (0 < x < 1)  $Si_1N_{a-4}$ 3 < x < 4) としてもよい。

以上の説明より明らかなように、本念明は選光性基板として0.65~2.3mm の厚さのガラス板をもちいた。しかしこの基板として0.1~10~の厚さの可曲性のガラス又は石英を用いても有効である。

さらにこの基板として逸光性のポリイミト、 ポ リアミド等の有機樹脂であってもよい。

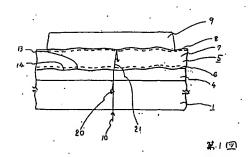
### 4. 図面の簡単な説明

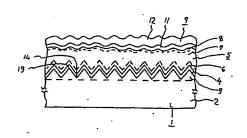
第1図は従来の光電変換装置の報断面図を示す。 第2図は本発明の光電変換装置の報断面図を示す。 第3図は本発明の光電変換装置の原理を示す報断 面図をしめす。

第4図は本発明の光電変換装置の作製方法を示す。

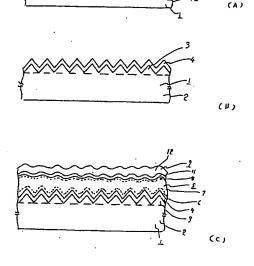
特作出願人

株式会社平導体エネルキー 研究 (基位) 代表者 山 「崎 舜 平平時





第2回



特開昭59-152672(9)

-315-